Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	er
10/602,902	HARMLESS ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Betsey M. Hoey	1724	

<u>.</u>	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
210	748		1.
	739		
	760		
	85		
422	105		V
	119	ululos o dat	BM
sea	rch t	o dat	e
		9/17/05	
	•		

bclass	Da	ate	Exa	aminer
18	<u> </u>			
39				
90				,
19	9/17	05	13	MA
	56	6	56	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)				
	DATE	EXMR		
inventor name	6/6/05	BMB		
Search to date	9)11/05	<u>IBMN</u>		
		···		
	·			